Se	Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/038,169	BONEH ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Bao Tran N. To	2135	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
713	193	6/29/2005	ВТ
	_		
		****	

INT	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
		<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

		· · · · · ·	
SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
·	DATE	EXMR	
EAST (US-PGPUB; USPAT)	6/29/2005	ВТ	